





高速に画像取得が可能な光コム顕微鏡を開発 ~透明・非蛍光性な細胞のライブ観察やナノメートル凹凸を 持つ微小半導体部品の品質検査への応用に期待~

ポイント

- > 共焦点顕微鏡の画像コントラストは、光強度に基づいているため、透明・非蛍光 性の細胞サンプルやナノメートル凹凸の半導体サンプルへの適用が制限されて いた。
- 共焦点顕微鏡は点計測に基づくため、画像取得には焦点位置の機械的走査(スキャン)が必要になり、高速な画像取得が困難であった。
- 光コムと波長・空間変換を用いることにより、光位相と光振幅に基づいた共焦点 顕微鏡画像を機械的走査無く(スキャンレスで)高速に一括取得可能な手法を開 発した。
- 3次元培養細胞の時系列モニタリングや微小半導体部品のナノメートル欠陥検出 への応用が期待される。

JST戦略的創造研究推進事業において、徳島大学大学院社会産業理工学研究 部の長谷栄治客員准教授、南川丈夫准教授、安井武史教授らと、宇都宮大学オプテ ィクス教育研究センターの山本裕紹准教授、電気通信大学大学院情報理工学研究 科の美濃島薫教授らの共同研究グループは、光位相と光振幅に基づいた共焦点顕 微鏡画像をリアルタイムで計測する技術の開発に成功しました。

共焦点顕微鏡^{注1}は、共焦点効果による深さ分解能と迷光除去能力を持ち、3次 元イメージングが可能であることから、バイオイメージングや非接触表面形状測 定の分野で広く用いられています。しかし、光強度信号に基づいて画像化してい るため、測定対象は反射性、散乱性、吸収性、または蛍光性である必要があり、透 明で非蛍光性のサンプルへの適用が困難でした。また、深さ分解能の制限から、ナ ノメートル凹凸があるサンプルの表面形状測定も困難でした。さらに、共焦点顕 微鏡は点計測に基づいているため、画像取得には焦点位置の機械的走査(スキャ ン)が必要となり、高速な画像取得が制限されていました。

上記の課題を解決するため、本研究グループは、光コム^{注2}を光源に用いた光学 顕微鏡を開発しました。光コムは、「光周波数の物差し」として光周波数計測や分 光計測の分野で革命的進展をもたらしましたが(2005 年ノーベル物理学賞)、本研 究では、光コムの異なる特徴である「超離散マルチ光チャンネル性」に着目し、波 長・空間変換^{注3}とデュアルコム分光法^{注4}を適用することにより、光位相と光振幅 の共焦点顕微画像を機械的走査無く(スキャンレスで)高速に一括取得できる手 法を開発・実証しました。本手法は、透明・非蛍光性の3次元培養細胞やマイクロ 光学部品の品質評価、あるいは微小半導体部品のナノメートル欠陥検出への応用 が期待されます。

770-8501 徳島市新蔵町2丁目24番地 Phone.088-656-7021 Fax.088-656-7012 http://www.tokushima-u.ac.jp 本研究は、JST戦略的創造研究推進事業(グラント番号: JPMJER1304 詳細は 以下参照)の他、文部科学省 科学研究費補助金 基盤研究(A)(課題番号:15H02026) により一部支援を受けて行われました。 本研究成果は、2018 年 5 月 16 日午前 10 時(米国東部時間)にアメリカ光学会 (The Optical Society)の電子ジャーナル「Optica」で公開されます。

本成果は、以下の事業・研究プロジェクトによって得られました。 科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業総括実施型研究(ERATO) 研究プロジェクト:「美濃島知的光シンセサイザプロジェクト」 研究総括:美濃島 薫(電気通信大学 情報理工学研究科 教授) 研究期間:平成25年10月~平成31年3月 本プロジェクトは、光波の時間、空間、周波数、位相、強度、偏光など全てのパラ メーターを自在に操作でき、さまざまな応用に使えるところまで進化した知的光源 を開発し、その未踏な応用分野を開拓することを目標としています。

<研究の背景と経緯>

共焦点顕微鏡は、1マイクロメートル(1,000分の1ミリメートル)前後の空間分解能 で3次元イメージングが可能であることから、バイオイメージングや非接触表面形状測定 の分野で広く用いられています。従来の共焦点顕微鏡では、光強度に基づいて画像化する ため、測定対象は反射性、散乱性、吸収性、または蛍光性である必要がありました。しか し、バイオ分野における代表的測定対象である細胞は一般に透明・非蛍光性であることか ら、そのままでは可視化できず、蛍光ラベリングを行わなければなりません。また、微細 化が進む半導体部品の品質評価では、ナノメートル(100万分の1ミリメートル)オーダ 一の表面欠陥検出が必要とされていますが、共焦点顕微鏡の深さ分解能は1マイクロメー トル前後であるため、品質評価に利用することができませんでした。もし光強度の代わり に光位相で画像化できれば、屈折率、光学厚さ、幾何形状の情報を高精度に取得できるの で、透明・非蛍光性サンプルやナノメートル凹凸サンプルの計測が可能になります。これ までにも、点計測に基づいた光位相の共焦点顕微画像の取得は可能でしたが、焦点位置の スキャンに時間を要するため、画像を高速取得することは困難でした。

く研究の内容>

本研究では、共焦点顕微鏡の新しい光源として光コムに着目しました。光コムは、数万 本から数十万本にも及ぶ狭線幅レーザー光が等間隔で整然と立ち並んだ櫛(comb:コム) の歯状スペクトル構造を持っており、光コムを構成する光周波数モード群(光コムモード 群)の波長や位相は極めて高精度に制御されています。ここで、光コムを「超離散マルチ光 チャンネル」と見立て、波長・空間変換により光コムモードを2次元空間に展開して、対 物レンズで2次元焦点群としてサンプルに照射すると、サンプルのイメージ情報を光コム モードのスペクトルに転写させることが可能となります(図1下段黒矢印)。サンプルか ら反射された2次元焦点群(光コムモード群)は、空間・波長変換によって再び空間的に 重ね合わされた後、検出器側ピンホールを通過します(図1上段破線矢印)。その結果、サ ンプルのイメージ画素と光コムモードを1対1対応させると共に、2次元焦点群に共焦点 効果を並列で与えることが可能になります(図2上段)。このイメージ転写光コムをデュ アルコム分光法で計測することにより、個々の光コムモードがスペクトル分解された振幅 スペクトルと位相スペクトルを高速に取得します。最後に、イメージ画素と光コムモード の1対1対応関係に基づいて画像を再構成することにより、共焦点位相イメージと共焦点 振幅イメージを高速に一括取得(最大で毎秒1,234 イメージ)することができます。

開発した装置の有用性を確認するため、まず透明・非蛍光性サンプルとして 12 時間静置 培養された後にホルマリン固定された線維芽細胞を光コム顕微鏡で計測しました。図 3 (a) の共焦点振幅イメージは従来の共焦点顕微鏡でも取得できますが、サンプルの透明・非蛍 光性により、画像コントラストが得られていません。一方、提案手法によって取得できた 図 3 (b)の共焦点位相イメージでは、細胞と細胞周囲の屈折率差に依存した光位相コントラ ストにより、楕円形状の細胞が分布している様子を可視化できています。比較のため、従 来の位相差顕微鏡で同じサンプルを計測したところ、図 3 (c)に示すように細胞の分布が同 様な形状と密度で確認できることから、正確に細胞を可視化できているといえます。図 3 (b)の画像にはギザギザがあり面内の空間分解能はまだ改良の余地がありますが、従来の 位相差顕微鏡に対する優位性は、共焦点性により特定の深さにおける光位相情報を選択的 に定量値として得ることが可能で、立体的に培養された細胞サンプルの3次元分布を定量 的に品質評価できる点にあります。

次に、ナノメートル表面形状測定への応用可能性を評価するため、金コートされたナノ メートル凹凸のサンプルを作成し、計測しました。光コム顕微鏡で取得した共焦点振幅イ メージおよび共焦点位相イメージが図4(a)および図4(b)です。図4(a)の共焦点振幅イメ ージは、従来の共焦点顕微鏡でも取得できますが、各段面の反射率がほぼ同じで、共焦点 深さ分解能も段差を識別するには不十分なため画像コントラストがエッジ部分のみでし か得られていません。一方、図4(b)の共焦点位相イメージでは、ナノメートル段差が位相 変化量として、明確に可視化されています。さらに、この共焦点位相イメージから3次元 形状を可視化したものが図4(c)です。それぞれの段差は、317 ナノメートル、122 ナノメ ートル、51 ナノメートルとなり、これらの値は原子間力顕微鏡で測定した値と1パーセン ト以下の誤差で一致していました。

<今後の展開>

本技術は、バイオ分野や工業計測での利用が期待されます。例えば、組織工学や再生医 用の分野では、高品位な細胞を3次元培養する必要がありますが、従来の位相差顕微鏡で は立体培養細胞サンプルの3次元イメージングが困難でした。また、従来の共焦点顕微鏡 を用いても、細胞を可視化するために用いる蛍光プローブが細胞に有害(侵襲的)である ため、細胞品質を生きたままの状態で時系列に評価することができませんでした。一方、 本技術を用いると、培養細胞の非染色で非侵襲な3次元イメージングが可能になることか ら、細胞の品質検査を行いながら培養することが可能になると期待されます。また、1マ イクロメートル前後の共焦点深さ分解能と、ナノメートルオーダーの位相深さ分解能を上 手く接続することにより、ナノメートル~マイクロメートル~ミリメートルに及ぶワイド レンジな表面欠陥評価が可能になるので、微細化が進む半導体、ナノ材料、金属、高分子 の特性評価にも有用であると考えられます。

く参考図>



図1 波長・空間変換。2次元波長分散素子とレンズを用いた波長・空間変換により、 光コムの個々のモードが2次元焦点群としてサンプルに照射されます(下段黒 矢印)。サンプルのイメージ情報が転写された光コム2次元焦点群は、同じ光学 系を用いた空間・波長変換により再び空間的に重ね合わされます(上段破線矢 印)。その結果、イメージ画素と光コムモードを1対1対応させることが可能に なります。さらに、波長・空間変換前および空間・波長変換後にピンホールを 配置することにより、2次元焦点群に共焦点性を与えることができます。



図2 イメージが転写された光コムは、イメージ画素と光コムモードが1対1対応し、 2次元焦点群の全てに共焦点性が与えられています(上段)。このイメージ転写 光コムをデュアルコム分光法で計測すると、個々のイメージ画素に対応した光 振幅と光位相の値が、モード分解振幅スペクトルおよびモード分解位相スペク トルとして得られます(下段)。取得したこれらのスペクトルに対して、イメー ジ画素と光コムモードの1対1対応関係を適用することにより、共焦点振幅イ メージおよび共焦点イメージを一括取得することができます。



 図 3 培養線維芽細胞の計測。光コム顕微鏡で取得した(a)共焦点振幅イメージと
(b)共焦点位相イメージ。(c)従来の位相差顕微鏡で取得した位相差イメージ。
(a)は光強度に基づいてイメージにコントラストを与えているので、透明・非 蛍光性の細胞を可視化することができていません。(b)は光位相に基づいてイ メージにコントラストを与えているので、細胞と細胞周囲の屈折率差を反映 した細胞分布が可視化できています。(c)も光位相に基づいてイメージにコン トラストを与えており、細胞分布が可視化できていますが、そのイメージ輝 度は深さ方向の情報が積分されたものであり、また定量的な数値として評価 することが困難です。



図4 ナノメートル凹凸サンプルの計測。光コム顕微鏡で取得した(a)共焦点振幅イ メージと(b)共焦点位相イメージ。(c)共焦点位相イメージから算出した3次 元形状。(a)は光強度に基づいて画像化していますが、各段面の反射率はほぼ 同じで、共焦点深さ分解能もナノメートル凹凸を識別するには不十分なので、

散乱反射により信号が減衰するエッジ部分のみでしかイメージコントラスト が得られていません。一方、(b)は光位相に基づいて画像化しているので、サ ンプルのナノメートル凹凸による光位相の遅れが定量的数値としてと可視化 できています。(c)は、(b)の位相分布から波長と光速を考慮して算出された 3 次元形状となっており、サンプルにおけるナノメートル凹凸の様子が確認 できます。

<用語解説>

注1) 共焦点顕微鏡

共焦点顕微鏡は、レーザーを光源とし、対物レンズの焦点と検出器前の共焦点ピンホールを共役な光学配置(共焦点光学系)とした顕微鏡です(図 A)。これにより、 焦点外の光は共焦点ピンホールによって阻止され、焦点近傍の光のみが検出器側ピンホールを透過し、検出器に到達します。この共焦点性により、深さ分解能や迷光 除去能力が実現され、厚みのあるサンプルでも高空間分解能な3次元イメージング が可能になります。しかし、従来の共焦点顕微鏡は点計測に基づいているため、イ メージを取得するためには、焦点スポットを機械的に走査(スキャン)する必要が ありました(図 B)。



注2) 光コム

光コムは、数万本から数十万本にも及ぶ狭線幅なレーザー光(光周波数モード) が等間隔で櫛(comb:コム)の歯状に整然と並んだ離散・マルチスペクトル構造を 持っています(図C)。周波数安定化制御により、光コムを構成する全ての光周波数 モードの絶対周波数を厳密に決定できることから、光スペクトルにおける「光周波 数の物差し」として利用されてきました。一方、光コムのスペクトルは、膨大な数 の光周波数モードが離散的に異なる周波数で分布し、個々の光周波数モードは安定 な光強度と光位相を有していることから、計測したい物理量を光コムに転写すると、 膨大な量の測定物理量を光コムのスペクトルから一括取得することが可能になり ます。このように、光コムを「超離散マルチ光チャンネル」として利用することにより、光コムの新しい応用展開が期待されます。



注3) 波長・空間変換

光スペクトルを、屈折、回折、散乱などの光学現象を利用して、空間に展開する こと。身近な例として、太陽光が水滴内で屈折・反射する時に波長・空間変換され る虹があります。

注4) デュアルコム分光法

光コムは、周波数が極めて高い上に、コムモード間隔が極めて細かいため、従来 の分光計では計測することができませんでした。デュアルコム分光法を用いると、 光コムの周波数スケールを数百テラヘルツ(10の12乗ヘルツ)から数十メガヘル ツ(10の6乗ヘルツ)まで10,000,000倍近く小さくできるので、一般の計測機器 で正確かつ高速に計測することが可能になります。

<論文タイトル>

"Scan-less confocal phase imaging based on dual-comb microscopy" (デュアル光コム顕微鏡を用いたスキャンレス共焦点位相イメージ ング)

doi: 10.1364/OPTICA.5.000634

お問い合わせ先	
<研究に関すること>	
機関	徳島大学大学院社会産業理工学研究部
	理工学域機械科学系
責任者	教授 安井 武史(ヤスイ タケシ)
住 所	〒770-8506
	徳島県徳島市南常三島町2丁目1番地
電話番号·	FAX 088-656-7377
E-mail	yasui.takeshi@tokushima-u.ac.jp
URL	https://femto.me.tokushima-u.ac.jp
くJSTの事	業に関すること>
機関	科学技術振興機構 研究プロジェクト推進部
責任者	古川 雅士(フルカワ マサシ)
住 所	〒102-0076
	東京都千代田区五番町 7 K's 五番町
電話番号	03-3512-3528 FAX 03-3222-2068
E-mail	eratowww@jst.go.jp
く広報に関す	
機関	德島大学 常三島事務部
·	埋工字部事務課総務係
任 所	
	徳島県徳島市南常三島町2丁目1番地
電話番号	656-7304 FAX 088-656-7328
E-mail	st_soumuk@tokushima-u.ac.jp
楼 閏	雷気通信大学 総務課広報室広報係
位而	
	東京都調布巾調布ヶ丘一」日5番地I
電話番号	042-443-5019 FAX 042-443-5889
E-mail	kouhou-k@office.uec.ac.jp
機 閏	科学技術振興機構 広報課
住所	〒102-8666
	東京都千代田区四番町5番地3
電話番号	03-5214-8404 FAX 03-5214-8432
E-mail	istkoho@ist.go.ip